



请输入关键字



[首页](#) [概况](#) [机构](#) [新闻](#) [科研队伍](#) [科研成果](#) [产业化](#) [合作交流](#) [人事教育](#) [党建与科学文化](#) [信息公开](#) [图书馆](#) [光子学报](#) [科普](#)

首页 > 科研成果 > 专利

科研成果

> 产品展示

> 获奖信息

> 论文

> 专利

专利名称:	一种基于伪随机编码的多重频单光子测距方法及系统
专利号:	CN115494512A
申请号:	CN202211424835.0
第一发明人:	中国科学院西安光学精密机械研究所
申请日期:	2022-11-15
专利授权日期:	-
关闭窗口 返回首页	

